① 特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-309638

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ❷公開 平成 2年(1990)12月25日

H 01 L 21/306

R 7454-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称 ウエハーエツチング装置

②特 願 平1-132276

②出 頭 平1(1989)5月24日

竜 治 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 ⑫発 明 者 岩間

の出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明細數

1. 発明の名称

ウェハーエッチング装置

# 2. 特許請求の範囲

ウェハーを吸着して回転させながら、上向きに **妻出させた前記ウエハーの主面に、エッチング液** 噴出ノズルからエッチング液を噴出させて該主面 をエッチングし、同時に前記ウエハーの下向きの 他面の周縁部に水またはガスを上向きに逆噴射さ せるように構成したことを特徴とするウエハーエ IC, LS!などの半導体装置を製造するウエ ッチング装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

(概要)

半導体装置の製造方法に用いられるウエハーエ ッチング装置の改良に関し、

ウエハー主面のエッチングを均一におこない、 且つ、ウエハー他面が保護されるように構成する ことを目的とし、

ウェハーを吸着して回転させながら、上向きに **患出させた前記ウエハーの主面に、エッチング液** 噴射ノズルからエッチング液を噴射させて該主面 をエッチングし、同時に前記ウエハーの下向きの 他面の周縁部に水またはガスを上向きに逆噴射さ せるように構成する。

## (産業上の利用分野)

本発明は、半導体装置の製造方法に用いられる ウエハーエッチング装置の改良に関する。

ハープロセスにおいては、エッチング処理が繰り 返えしおこなわれており、本発明はそのようなウ エハーエッチングに用いるウエハーエッチング装 置に関している。

#### (従来の技術)

例えば、ウエハープロセスにおける最終処理工 程として、半導体チップに分割する前にウエハー の背面エッチング処理がおこなわれており、それ はウェハープロセスでは分割したチップと同等の 薄い厚みのウエハーの状態で処理すると壊れ易い ために、一定の厚み(例えば 625 μm)の状態で ウェハーを処理して、最後に背面(裏面)をエハーを処理して、最後に背面( 乗りしてウエハーを薄くし、製品での熱放して チングしてウエハーを薄くし、製品での熱放して まないが変更を探つている。この背面エッチング処理は とが処理は機械的または化学的におこなかれてし、 その際、ウェハーの厚みを均一にエッチングである。

従前の背面エッチング法は、ウエハー表面の全面に膜厚5μmのレジストを塗布して機械的に研磨した後、弗酸(HF)と硝酸(HNO。)との混合液からなるエッチング液に浸してエッチングを表示されて、このに発熱などによってレジストによる保護が十分におこなわれないに、ウェハー表面にエッチング液が浸み込む不具合が生じる欠点があつて、それに代わるエッチング法が建っ考えられている。

本発明はこのような問題点を解消させて、ウエハー主面(裏面)のエッチングを均一におこない、且つ、ウエハー他面(表面)が保護されるように 構成したウエハーエッチング装置を提案するもの である。

### (課題を解決するための手段)

その課題は、第1國に示す実施例のように、ウ

その一つの例として、第3図に従来の枚葉式の ウェハーエッチング装置の要部図を示している。 本例は真空チャック2に表面を吸引保持させての 転させているウェハー1をエッチング液槽3の上 に配置し、ウェハーの裏面をエッチング液槽3に に配置し、ウェハーの裏面をエッチング液 であたエッチング液4面に接触させてエッチング液 する方式で、このエッチング液4はエッチング液 付3の底面から流入上昇させてウェハー裏面に接 触させ、反応したエッチング液をエッチング液 3の周縁から流出させる構成である。

このようにすれば、レジストを被覆したウエハー表面までエッチング液が狙り込むことなく、レジストによる表面保護が不十分であつてもウエハー表面にエッチング液が浸み込む問題は除去されて、半導体素子を損傷させる心配がない。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかし、上記のような真面のみエッチング液表面に接触させる方式はウエハーとエッチング液が 反応して発生した反応ガスがウエハー面に付着し

エハー1を真空チャック2によつて吸着して回転させながら、上向きに表出させた前記ウエハーの主面(裏面)に、エッチング液噴射ノズル12からエッチング液を噴射させて該主面をエッチングし、同時に前記ウエハーの下向きの他面(表面)の周縁部に逆噴射口11から水、またはガスを上向きに逆噴射させるように構成したウエハーエッチング装置によつて解決される。

# (作用)

即ち、本発明は、反応ガスが発生しても直ちに除去されるように、強くエッチング液を噴射させ、 且つ、ウエハー表面にエッチング液が廻り込まないように、表面の周縁部に水またはガスを上向き に逆噴射させるように構成する。

そうすれば、ウエハー裏面のエッチングが均一になり、且つ、ウエハー表面にエッチング液が廻 - り込まずに保護できる。

#### 〔実 施 例〕

以下に図面を参照して実施例によつて詳細に説明する。

第1 図は本発明にかかるり、記号12は本発明にかかるり、記号12はエック・11は液域対口、12はエッカングをでは真空チャック・11は液域入口、14は水ーーの変形では、13は液域入口では、では、ないのでは、では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは

一方、ウェハー1表面の周縁部には水を上向き に噴射する逆噴射口11が複数設けてあり、その噴 射口から勢いよく水を斜め上向きに噴射させる。

(150mm ø) のウエハー1を真空チャック2で保持して50~100rpmで回転させ、エッチング液喰出ノズル12からエッチング液としてはHF:HNOュ:H:O=1:3:2の組成のものを噴出してエッチングする。次いで、エッチング被噴出ノズル12の位置に水洗ノズル22を配置して純水によつて洗浄し、更に、同位置に乾燥ガスノズル32を配置し、ウェハーの回転数を1000rpmに上げて窒素ガスを噴出させて乾燥する。かくすれば、ウェハー表面にエッチング液が廻り込むことなく、且つ、ウェハー裏面を均一にエッチングすることができ

なお、上記実施例は噴射口11から水を噴射する例で説明したが、窒素 (N.) ガスのようなガスを噴射口11から噴射させても同様の効果が得られるものである。

#### (発明の効果)

以上の実施例の説明から明らかなように、 本党 明によればウエハーの他面(表面)を傷めること 防水カバー14はこれらの噴射水やエッチング液の 飛び散りを防止するために設けたもので、これら の液は防水カバー14に当つて排液口から排出され る

この第1図の断面図に対して第2図にその部分 斜視図を示しており、第1図に示されていない部分 分を図示した図である。即ち、第1図に示す射力 な状態でエッチングした後、エッチング液で射力 ズル12の下部に可動台20(第1図には図示せず) を配置して水洗ノズル22や乾燥がスノズル32を ッチング液噴射ノズル12の位置に置き換えるが、 それを説明する図である。その他の記号は第1う年 それを説明する図である。その他の記号は第1うに それを説明する図である。その他の記号は第1うに に同して、エッチング後の洗浄、乾燥をも 同時におこなうことが可能になる。

次に、上記のウェハーエッチング装置を用いた ウェハーエッチングの具体例を説明すると、表面 に厚さ5μmのレジストを塗布した6インチ φ

なく、その主面(裏面)を均一にエッチングする ことでき、半導体装置の製造歩留および信頼性の 向上に大きく役立つものである。

尚、上記の説明例はウエハープロセスにおける 最終工程のウエハー背面エッチング処理であつた が、本発明にかかるウエハーエッチング装置は必 ずしも背面エッチング処理に限ぎるものでなく、 他工程のウエハーエッチングにも適用できるもの である。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかるウェハーエッチング装置の要部概要図、

第2図は第1図の部分斜視図、

第3図は従来のウェハーエッチング装置の要部 図である。

図において、

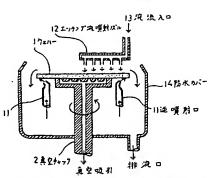
1はウエハー、

2は真空チャック、

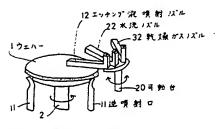
11は逆噴射口、

12はエッチング液噴射ノズル、 13は液流入口、 14は防水カバー、 20は可動台、 22は水洗ノズル、 32は乾燥ガスノズル を示している。

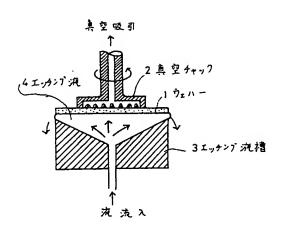
代理人 弁理士 井 桁 貞 一〇百



本発明にかかるなハ-エッナンプ装置の要部級要図 第1 図



第1回の部分斜視回 第2回



従来のウェハ-エッチング装置の要部団 第3団